

3. Повторяющиеся функции [сп. ТАКже [ВИН], стр. 210-212]

Понятия линейной и квадратичной ф-ции, введенные нами в § 2, позволяют определить эти ф-ции над произвольным полем (случ $\neq 2$), в том числе над полем \mathbb{C} компл. чисел.

Означим стандартную билинейную ф-цию $\alpha(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$ над $V = \mathbb{C}^n$ и пусть "непрямое" кв-во $q(x) = \alpha(ix, ix) =$
 $= -x_1 x_1 - \dots - x_n x_n = -\alpha(x, x) = -q(x)$, а значит, на V квдр. ф-ция $q(x)$ не явл-ся положительно определенной. Мы обобщим эту propiedad так:

Опр 1 Пусть K -поле с автоморфизмом порядка 2

$\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ (мы назовем его, как и в случае с \mathbb{C} , **сопряжением**). Пусть V -в.п. над K . Ф-ция

$\alpha: V \times V \rightarrow K$ наз-ся **попторяжением**, если она линейна по первому аргументу и анти-линейна по второму, т.е.:

$$\alpha(x, y_1 + y_2) = \alpha(x, y_1) + \alpha(x, y_2)$$

$$\alpha(x, \lambda y) = \bar{\lambda} \alpha(x, y)$$

Замечание В $[V/K]$ находим антилин. по первому аргументу, но как угодно по второму (также и в $[K^3]$).

Если $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис n -го V , то $\alpha(x, y)$ определяется числами $a_{ij} = \alpha(e_i, e_j)$

$$(*) \quad \alpha(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i \overline{y_j} = (x_1 \dots x_n) A \begin{pmatrix} \overline{y_1} \\ \vdots \\ \overline{y_n} \end{pmatrix} = x A \overline{y}'$$

Матрица $A = (a_{ij})$ — **матрица** ϕ -функции $\alpha(x, y)$.

При переходе к другой базису $\begin{pmatrix} e'_1 \\ \vdots \\ e'_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$

она преобразуется по правилу $B = T A T^*$, где

$$T^* = \overline{T}' \quad (\text{здесь } \overline{T}' = (\overline{T}_{ji}))$$

Определение ядра и невырожденности ϕ -функции
аналогично билинейной ϕ -функции.

Опр 2 Полуторалинейная ф-ция $\alpha(x, y)$ наз-ся
эрмитовой (соотв. косоэрмитовой), если
 $\alpha(y, x) = \overline{\alpha(x, y)}$ (соотв. $\alpha(y, x) = -\overline{\alpha(x, y)}$).

Ф-ция эрмитова (соотв. косоэрмитова) \Leftrightarrow
её м-ца A удовл. условию: $A^* = A$ (соотв.
 $A^* = -A$). Такие м-цы наз-ются эрмитовыми
(соотв. косоэрмитовыми).

Опр 3 Если $\alpha(x, y)$ — эрмитова полуторалинейная
ф-ция. Ф-ция $q(x) = \alpha(x, x)$ — эрмитова
квадратичная ф-ция.

Пусть $K = \mathbb{C}$. Легко заметить, что квадратичная
в кванте недостаточная обычная квадратичная форма
пропадает для эрмитовых. Действительно,
если $\alpha(x, y) = x_1 \overline{y_1} + \dots + x_n \overline{y_n}$, то
 $q(x) = \alpha(x, x) = \overline{\alpha(x, x)} = |x_1|^2 + \dots + |x_n|^2 \in \mathbb{R}_+$
 $\forall x \neq 0$, т.е. $\alpha(x, y)$ и $q(x)$ однозначно
определяются!

Заметим (см. [ВЧК]), что $\alpha(x, y)$, во-первых,
однозначно восстанавливается по $q(x)$.
На следующем этапе $\alpha(x, y)$ и $q(x)$ просто
одна и та же матрица!

Пусть $\alpha(x, y)$ - эрмитова полярная билинейная ф-ция.

Также как и в случае симм. билин. ф-ции

определяется ортогональность и ортогональное дополнение
и $V = U \oplus U^\perp \Leftrightarrow \text{Ker } \alpha|_U = 0$ (аналог лемм. 3.2)
из гл. 5 [Ваш].

Поэтому всякая эрмитова полярная билинейная
ф-ция и соотв. эрмитова кв. агр. ф-ция удовлетворяют
нормальному виду:

$$\alpha(x, y) = x_1 \overline{y_1} + \dots + x_k \overline{y_k} - x_{k+1} \overline{y_{k+1}} - \dots - x_r \overline{y_r}$$

$$q(x) = |x_1|^2 + \dots + |x_k|^2 - |x_{k+1}|^2 - \dots - |x_r|^2$$

Здесь r - ранг ф-ции, k и $(r-k)$ —
положительный и отриц. индексы сигнатуры.

Эти изразетры не зависят от способа управ-
ления ф-ции к нормальному виду.

Т.к $\det A^* = \det \bar{A}' = \overline{\det A}$, то определитель
комплексной эрмитовой н-цы равен в \mathbb{R} .

Если все главные миноры отличны от нуля,
то снова работает метод Якоби, а если
все они положительны, то и соотв.

Ф-ция положительно определена

(аналог критерия Сильвестра).

Таким образом, в конечно-мерных пространствах именно
эрмитова квадратичная ф-ция — "настоящий"
аналог симметр. билинейной ф-ции на веществ. пр-ве!